

## 고방사능 조사재료의 표면 분석 (Surface Analysis of Irradiated Material)

한국원자력연구소 주준식, 방경식, 서기석, 유길성, 이은표

### 1. 서론

고방사능 조사재료 및 사용후핵연료등과 같은 방사성물질들의 미세표면 및 재질등을 분석하기 위해서는 일반 실험실에서 사용하는 표면 분석장비로는 측정이 불가능하므로 실험장비들이 방사선의 영향을 받지 않도록 차폐설비를 하여야 하며, 사용자의 방사선 피폭을 방지하기 위하여 원격조작이 가능하여야 한다. 고준위 방사성물질인 사용후핵연료 및 조사재료의 특성을 분석하는 방법으로는 일반적으로 비파괴시험, 파괴시험, 기계적 및 물리적 특성시험등 몇가지 방법이 있으나 정확한 특성분석을 위해서는 미세표면 분석등과 같은 파괴시험을 통한 직접적인 실험방법이 가장 바람직한 것으로 알려져 있다.

본 연구에서는 조사재료에 대한 부식, 손상등 기본구조의 변화 및 결정, 기공, 핵분열기체의 기포등의 분석을 위해 차폐형 주사전자현미경(Shielded Scanning Electron Microscope)을 사용하였다. 실험재료로는 원자력발전소에서 연소된 후에 발생하는 사용후핵연료 및 한국원자력연구소의 다목적연구용원자로인 하나로에서 조사시킨 모의 핵연료재료를 사용하였다.

### 2. 실험방법

시편 준비는 비전도성 세라믹 물질인 사용후핵연료 시편의 경우 방사선차폐시설인 조사후 시험시설의 핫셀내에서 마운팅을 하여 연마 및 에칭을 수행한 후 시편의 영상분해도를 높이기 위하여 전도성 테이프(tape) 또는 페이스트(paste)로 전도처리를 하였다. 시편을 핫셀에서 원격 조종기를 이용하여 시편 준비 작업을 하므로 전도 처리를 수행하는 데는 일반실험실보다 더 많은 노력이 필요하였다.

준비된 시편들은 방사선차폐운반용기를 이용하여 차폐형 주사전자현미경시설로 이송하였으며, 여기서 미세 표면분석을 수행하였다.

### 3. 실험결과

시편의 방사선량이 높아질수록 고배율에서 시편의 영상을 관찰하는 것이 어려웠으며, 이는 주사전자현미경이 방사선의 영향을 받고 있기 때문이라 생각된다. 사용후핵연료 시편 모두 산화막이 생성되어 있음을 볼 수 있었으며, 특히 피복관 시료의 경우 산화막내에 수소화물이 생성된 것을 알 수 있었다.

이와 같은 차폐형 주사전자현미경은 조사재료 및 사용후핵연료등과 같은 고방사능 재료들의 기계적, 물리적 성질변화와 미세조직등을 연구하는데 중요한 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대된다.

### 감사의 글

본 연구는 과학기술부 주관으로 추진중인 원자력중장기연구개발사업의 일환으로 수행 되었으며 관계자여러분께 감사드립니다.